

## Test et Tolérance aux Fautes

**Examen du 4 février 2008 – Durée 1h30.**

Tous documents autorisés. Les deux parties doivent être rédigées sur des feuilles séparées (Tolérance aux fautes d'un côté, Test de l'autre). Le barème est indicatif.

### Partie 1 - Tolérance aux fautes (6 points)

**Question 1.** 1. Expliquer les raisons et les conditions qui induisent le blocage dans le protocole en 2 phases.

**Question 2.** Lister les types de fautes qui peuvent être tolérées/pas tolérées par le protocole en 2 et en 3 phases.

**Question 3.** Décrivez la configuration et le protocole de généraux byzantins capable de tolérer 2 traîtres, dans le cas spécifique ou il n'y a pas de coordinateur.

### Partie 2 - Test (14 points)

#### Couverture structurelle de programme

On considère le programme suivant, qui calcule la racine carrée d'un nombre  $p$  fourni en entrée ( $0 < p < 1$ ), avec une approximation  $e$  ( $0 < e < 1$ ) également fournie en entrée.  $x$  est l'approximation courante,  $d$  est un écart dichotomique.

```
1. begin
2.   float p, e, x=0, d=1, c, t ;
3.   input (p,e)
4.   c=2*p ;
5.   if c>=2) {
6.     output (« Saisie incorrecte ») ; }
7.   else {
8.     while (d>e) {
9.       d=d/2 ; t=c-(2*x+d) ;
10.      if (t>=0) {
11.        x=x+d ;
12.        c=2*(c-(2*x+d)) ; }
13.      else {
14.        c=2*c ; }
15.    }
16.    output (« Rac (p) = », x) ;
17.  }
18. end
```

**Question 4.** Donnez le flot de données associé à ce programme.

**Question 5.** Donnez un jeu de test simple  $T_1$  qui couvre toutes les branches de ce programme.

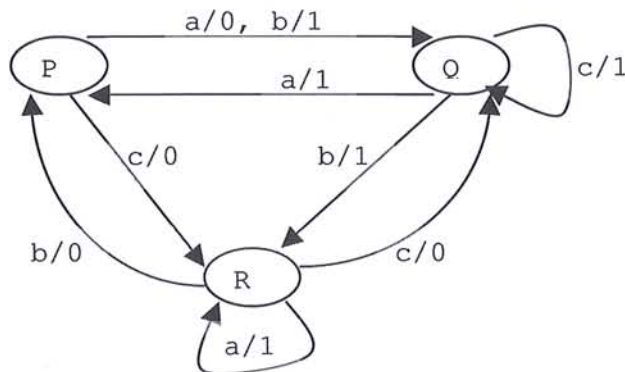
**Question 6.** Étendez ce jeu de test pour satisfaire le critère de couverture « all-uses ». Soit  $T_2$  ce jeu de test.

**Question 7.** Le programme ci-dessus contient une faute : les lignes 11 et 12 devraient être inversées. Est-ce que  $T_1$  et  $T_2$  conduisent à une défaillance ?

**Question 8.** Plus largement, est-ce que tout test satisfaisant le critère « all-uses » révèle cette défaillance ?

### Test à base d'automates

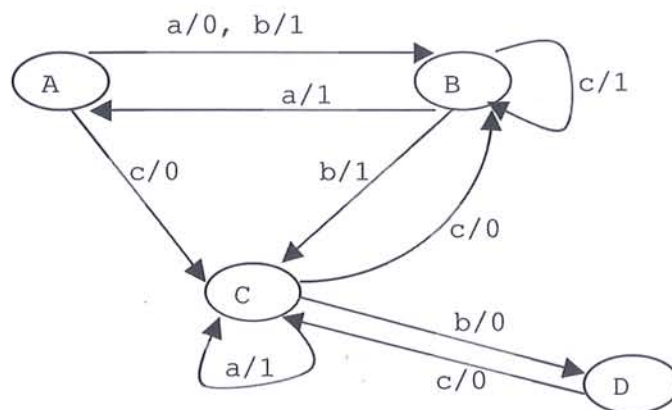
On considère l'automate suivant comme la spécification d'un système à tester.



On suppose que l'implantation est équivalente à un automate n'ayant pas plus de 3 états, et dispose d'une réinitialisation fiable notée  $r$ .

**Question 9.** Ecrivez une séquence de test  $T$  aussi courte que possible pour cet automate sous la forme de la concaténation de deux ensembles de séquences  $P$  et  $Z$  qu'on explicitera. Cette séquence devra être capable de détecter toute faute d'implantation.

On considère maintenant l'implantation suivante.



**Question 10.** Votre séquence de test  $T$  trouve-t-elle l'erreur d'implantation ? Pourquoi ?

**Question 11.** Comment faudrait-il étendre  $T$  en une séquence  $T'$  trouvant toutes les fautes d'implantation possibles avec des machines ayant au plus 4 états ? Ecrivez  $T'$  sous une forme analogue à celle utilisée pour  $T$ .